PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-020464

(11) abilication number

(43)Date of publication of application : 24.01.1995

(51)Int.CI.

G02F 1/1335 F21V 8/00 G02B 6/00

(21)Application number: 05-165346

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing

05.07.1993 (72)In

HITACHI DEVICE ENG CO LTD

(72)Inventor : TAKAMORI MASANORI IGARASHI YOICHI

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the liquid crystal display device which is decreased in the number of components and reduced in thickness.

CONSTITUTION: A nearly rectangular light guide body unit 3 which has a diffusion plate on one surface of a light guide plate and a reflecting plate on the other surface, a cold cathode ray tube 4 which is arranged nearby along an edge of the light guide body unit 3, a mold 1 which holds the light guide unit 3 and cold cathode ray tube 4 and constitutes a lower housing, and a frame part 5 which constitutes an upper housing by mounting a liquid crystal display plate on the light guide body unit 3 are laminated and fixed, and a lateral restriction Jib 2 which restricts the surface-directional position of the light guide body unit 3 and a longitudinal restriction Jib 7 which restricts the position in the direction of the frame part 5 are united with the mold 1. Therefore, the need for a spacer is eliminated to decrease the number of components and shorten the operation time, and the thickness is reducible.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

四公開特許公報 (4)

(11)特許出願公開番号

特開平7-20464

(43)公開日 平成7年(1995)1月24日

(51) Int. C1	. 6	識別記号			FI
G02F	1/1335	530		7408-2K	
F21V	8/00		D		
G02B	6/00	331		6920-2K	

審査請求 未請求 請求項の数1 〇1. (全16百)

		番室網水 木師水 請水項の数 1 〇L (全16員)
(21)出願番号	特願平5-165346	(71)出願人 000005108
		株式会社日立製作所
(22)出顧日	平成5年(1993)7月5日	東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
		(71)出順人 000233088
		日立デバイスエンジニアリング株式会社
		千葉県茂原市早野3681番地
		(72)発明者 高森 正典
		千葉県茂原市早野3681番地 日立デバイス
		エンジニアリング株式会社内
		(72) 発明者 五十嵐 陽一
		千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立
		製作所電子デバイス事業部内
		(74)代理人 弁理士 小川 勝男
		(14)1(柱入 升柱工 小川 蔚男

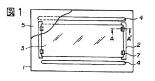
(54) 【発明の名称】被晶表示装置

(57) 【要約】

【目的】 部品点数を削減し、薄型化を図った液晶表示 装置を得る。

【構成】 導光板の一方の面に拡散板を、他方の面に反射板を調えて広る路々矩形状の増光体ユニット3 と、導 が体ユニット3 と、海の場体にかして近極配置した冷陰極管4 と、導光体ユニット3 と冷陰極管4を保持して下部度体 を構成するモールド1と、導光体ユニット3 に被晶表面し て前記モールド1に固定してなり、モールド1に、導光 体ユニット3 の面方向位置を規制する機規制リブ2 とフ レーム部5 方向の位置を規制する機規制リブ7 とを一体 的に形成した。

【効果】 スペーサが不要となり、部品点数が削減されて作業時間も短縮されると共に、薄型化を図ることができる。



[特許請求の範囲]

【請求項1】 導光板の一方の面に拡散板を、他方の面に 反射板を備えてなる略々矩形状の導光体ユニットと、前 記導光体ユニットの端縁に沿って近接配置した冷陰極管 と、前記導光体ユニットと前記冷陰極管を保持して下部 筐体を構成するモールドと、前記導光体ユニットに被晶 表示板を実装して上部筐体を構成するフレーム部を精層 して前記モールドに固定してなる液晶表示装置におい τ.

前記モールドに、前記導光体ユニットの面方向位置を規 10 制する横規制リブと前記フレーム部方向の位置を規制す る縦規制リブとを一体的に形成した液晶表示装置。 [発明の詳細な説明]

[0001]

[産業上の利用分野] 本発明は液晶表示装置に係り、特 に一方の面に拡散板を、他方の面に反射板を備えてなる 略々矩形状の導光体ユニットを収容する下部筐体に当該 導光体ユニットの位置規制構造を一体的に備え、導光体 ユニットと液晶表示板を実装して上部筐体を構成するフ レーム部の固定構造を簡略化すると共に、薄型化を図っ 20 は進光体ユニット、4は冷陰極管、5は液晶表示板を実 た被晶表示装置に関する。

[0002]

「従来の技術」诱渦型の液品表示装置は、液晶表示板の 下側に拡散板、導光板、反射板からなる導光体ユニット と、この導光体ユニットに光を導入する光源(一般には 蛍光灯等の線状の冷陰極管)からなるバックライト構造 体を備え、液晶表示板に形成した画像を上記バックライ ト構造体から放出されるバックライト光で照明し、その 透過光を観察するものである。

[0003] 例えば、アクティブ・マトリクス方式の液 30 て固定される。 品表示素子は、マトリクス状に配列された複数の画素質 極のそれぞれに対応して非線形素子(スイッチング素 子)を設けている。各画素における液晶は理論的には常 時駆動 (デューティ比1.0) されているので、時分割 駆動方式を採用する単純マトリクス方式と比べて、アク ティブ方式はコントラストが良好で、特にカラー液晶表 示装置として欠かせない技術となりつつある。スイッチ ング素子の代表的なものとしては薄膜トランジスタ(T FT) がある。

【0004】なお、薄膜トランジスタを使用したアクテ 40 ィブ・マトリクス方式の被晶表示装置を記述したものと しては、例えば「冗長構成を採用した12.5型アクテ ィブ・マトリクス方式カラー液晶ディスプレイ」(日経 エレクトロニクス、第193~210頁、1986年1 2月15日、日経マグロウヒル社発行)を挙げることが できる.

【0005】従来の液晶表示装置は、それぞれ透明電極 と配向膜等を積層した面が対向するように2枚の透明ガ ラス基板を重ね合わせ、両基板間に液晶をを注入, 封止 し、さらに両基板の外側に偏光板を張り付けてなる液晶 50

表示板の下側、すなわち表示画面と反対側に液晶表示板 に光を照射するためのパックライト構造体を配置してな

【0006】パックライト構造体は、液晶表示板の下側 に、光源から発せられる光を当該光源から離れた方に並 いて被晶表示板全体を照射する半透明の合成樹脂等から なる準光体ユニットを配置し、この連光体ユニットの1 側面または対向する2側面に隣接して1本または2本の 冷陰極蛍光灯を配置する。また、導光体ユニットと液晶 表示板との間には、不均一な光をぼかして拡散させ、液 品表示板に均一に光を照射するための拡散板を配置し、 さらに導光板の下には光を液晶表示板の方へ反射させる 反射板を配置する。

【0007】図22は従来の導光板方式のパックライト 構造体を構成する導光体ユニットの平面図、また図23 は図22のA-A'線に沿った断面図である。同各図に おいて、1は液晶表示装置の下部管体を構成するモール ド、2はこのモールドに植立して導光体ユニットの面方 向の位置を規制するリブ、21は利部のコーナー部、3 装して液晶表示装置の上部筐体を構成するフレーム部、 6 は導光体ユニットの上記波晶表示板方向での位置を規 制するスペーサである。

【0008】 導光体ユニット3は、モールド1に形成さ れたリブ2およびそのコーナー部21で面方向の位置規 制がなされて当該モールド1に収納される。 導光体ユニ ット3の上下方向, すなわち積層されるフレーム部方向 の位置は、フレーム部5を積層して固定する際に、両者 の間にスペーサ6を介在させて押圧固定することによっ

[00009]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術において は、導光体ユニット3の上下方向、すなわち積層される フレーム部方向の位置を、フレーム部5を積層して固定 する際に、両者の間にスペーサ6を介在させて押圧固定 することによって固定する構造とされている。このスペ ーサ6はウレタンフォーム、その他の柔軟な材質からな るため、被晶表示板の有効領域にはみ出さないように導 光体ユニットとフレーム部5の縁部に直線状に正しく介 挿させる必要があり、その介挿作業は熟練を要し、作業 に時間がかかるという問題があった。

【0010】また、スペーサ6を介在させるために、部 品点数が多くなり、かつ液晶表示装置の厚さの低減に限 界があるという問題があった。本発明の目的は、上紀従 来技術の問題を解消し、導光体ユニットの面方向位置と 積層されるフレーム部方向の位置の規制をモールドに収 容した状態で確保すると共に、薄型化を容易にした液晶 表示装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するため

- 、テンコ央中金面側の2図却01図、去ま【8200】 00 の禁同SS図の代瑞祢登麟1トモベルバるも押號舎陸跡 実 2 策の遺跡示表品殊るよう(地鉄本お) 2 図 (7 1 0 0)
 - 示表晶殊 、31共くるきでなくこと行び間利政で水単間室 業乳立脈、きて薫削な炭点品器、め式さきで海精を置萎 示表晶剪ア 1 5要不きセーン 入立い 7 はさい 用来が、だ パよ3段就実の5。6で宝園多沓内で到丰宝園外端11 いなし示図、J電源含る器ムーリでるを放酵含本置船上 の置張示英晶楽丁し姿英多球示秀晶類 , 己の出土の 8 4 ペニ
 エ
 朴
 米
 崇
 式
 れ
 き
 並
 因
 容
 加
 コ
 「
 ド
 イ
 (
 一
 子
 「
 る
 し
 の
 し
) 。各体も気間容別31144一子刻と,プし時期を

。6.含す小型柄を衝突

- 置かの向衣 3 能ムーリて 4 向表面の 5 、多 8 イ ビニ 4 枠 光棒でム7℃に構規網よる℃には規模式しあることがあっ 511 ドルーチるを魚構多枠部部下の置装示表晶跡 、514 **査構1トミセッハるけは3JR耐実本 , アいおご以図 , I** ・ 関連を表す。
 ・ はいます。
 ・ はいまする。
 ・ は .685
- 示表晶新丁し要実多弥示委晶新制 3 、習虧額常制 4 、14 ベニエ料光準約8、てし敷るで帰患を置かの向式面の イベニに朴光等アし立座3741(一子のこね)2、741(一子
- 図面平の代部枠査構イトでででパるで開席が附続夫1条 で詳細に説明する, 図1は本発明による液晶表示装置の J.開巻き面図 , きて3.時頑実の再発本 , 不以 [|時誠実] (FI001 。6きずれらこる図念小壁裾の雪苺示表
- 品施 , スト共くる 作ち譲載 き間 結業 計 , 14 玄海(単な壊点,品 籍、ひなる要不体セークスの綴るで宝固丁し配酵金 2 間
 - [0013] 。るきできるこるでも登鞴
 - るサち上向多果胶室周30さち、Oよコとこるで鄭充金材 | 支国の等條番券以間の3.2℃ (情規酶 、後式せる台級) 8 イベニエ朴光義多 7 7 () 健規辦品土 , 式ま , るです多 近隣るする強いイベニエや光率のは重要 ,しずを爪らず 出突干許コ土面出籍のイベニエ本光等減半で指一の指縁 (10012)上記の継続規則リブ7は、準光体ユニットの 。6 もと婚許多とこました部門的本一
- 27レーム部5 方向の位置を規制する機規制リプァとを 10 前ろ 2 てい|||根財券& 下膊趺多置か向式面の 8 イベニエ科 光華瑞崩 , コ [1 4 4 (一チ) 前 , ア に は 計 置 基 示 表 晶 数 る カナノ支因コ [1 1 1 一子写前す 1 箇所を 3 借 ユーリてる **支払豁 全本置部上ア J 斐実 多 基示 表品 薬 コ ℓ イ ビ ニ エ 本** 光解論前 、ム「ドルーチるす効構を本置端不丁し持界を 六し置語数形でで拾り線隊の81ペニエ本光等語前、5 8. イベニニ朴光帯の状態財や離るな丁え撒き疎接及コ 面の社動、多遊療滅习面の古一の遊光率、お押託本、コ

- 。各あ方図で示多面半大派の近けよ
- 2 間小一ぐるも本枝が第食土立小キれの8 図び返 7 図却 4回、多面平式し悪糖3更多糖医園の多類8周、多面平 **瑞要の広園(タf A) たもしすをの 1 N 4 4 4 7 7 7 示 赤 ひ** 2 ている。図7は上下のガラス基板SUB1, SUB2を パンは形式の場所のRI2が順次減層して設けられ L、保護服PSV2、共通透明圖索電橋ITO2 (CO L C側) の表面には、遮光線BM、カラーフィルタFI 晶端) 腕内の3日U2薄基尺で状胞萎溶土【3200】 *さいフパさわ然 Ob
- 林OIS 機くにいぐ沿着六水を加引すぐよコ等距域でで トでおり面面の2日U2、1日U2承長人では貯蔵。& パブパミ気邪液MBペーをバスワリイアワッセ CHIが 趣、JITでルトて一そたお习御SEUと遊基スでは世 透路土、14ち気が水10T1熱療素画即煮びよはTTT セスジンでイ熱薬却のMI BU S 放基人で b 即透路再丁

【0021】図5に示すように、液晶隔上Cを基準にし

- ٠6 (4) 大水ち蟹湖本機敷以向衣む立 , (1) 新型の間式 7 土む J G線导計缴拠 。G ムア水を置循本機構以向式下土、J 08 立並の向表表はおす図はJの場を計画ま、む音をbbs U 千葉量容特界ULはIOTI熱毒素画即返,TTTPX でくそイ機帯却素画各。各いすれる置語31(内球節式れ ま囲で線号割の本り)内減剤差交のろJ((係号割直準 お式主線長耐ぐトイイ) 総長計劃知の本36で鼓鞴、3
- (3) (報告計平水却式主総号前イーや) 無き計査主(3) GL 本名さず解納素画合、コピよずに引き図【0200】 。 ふる ア図面 何 ふて)
- は31時間使を一をのを図する図、図を示多面視るわなご 線測は8-8の4回料3回、図面平を示多近隔のそろ素 08 △-√て、(よぶろこざづらぬ離の脚発本語土【用部】 画一の置装示表晶新一それ左衣スセリイマ・てトモセア 大し田盛を明光本却ト図。6 を申請り解消アしろ過を置 蒸示去品強な式TTT多質要示医品密るで出血を控発不 「話土、コ次。るあず誰何や豕変のか難、>なおずのする 頭51のきさし示図お査斠の5℃U開展遊びよお 、8 、7 てい時財職各村は51段前実各端上、44な【6100】 • 0
- きケ水ムコるす山初多片沿爪の8 てい時駄辮 ノコ共ら るサち上向多果核宝園のイベニニが光等 ,0 よごろこる せら東充さは答問の等くにいくおいるる所を狂い問のと 3とでは最初がよるでしている。これできるである。 るで上初き主発の方体、アン即型を差な散撃の 8 イマニ C本外等と「ドバーチ、ひよぶらこるでも状態面曲がし 示図⇒8℃(構規構、制作も3円就実の3【8Ⅰ00】 。るいア J 占 監督 る す 宝 持 居 ま せ て 保 持 固 家 す る 構 造 と し て い な る で工の8.1で二二本光準る水ち容別,多割功向で豚の1 マニエ朴光等るおち容別コ114(一チ, 4)8 てじ帰規議 「加丁には同一部号を付してある。同四においては、 3.2図、除蓄熱却9、℃∪開展辦却8、丁であず図面南

左側に図9の8a-8a切断線における断面を、右側に 映像信号駆動回路が接続されるべき外部接続端子DTM 付近の断面を示す図である。同様に図11は、左側に走 査回路が接続されるべき外部接続端子GTM付近の断面 を、右側に外部接続端子が無いところのシール部付近の 断面を示す図である。

【0024】このパネルの製造では、小さいサイズであ ればスループット向上のため1枚のガラス基板で複数個 分のデバイスを同時に加工してから分割し、大きいサイ ズであれば製造設備の共用のためどの品種でも標準化さ 10 る。 れた大きさのガラス基板を加工してから各品種に合った サイズに小さくし、いずれの場合も一通りの工程を経て からガラスを切断する。

[0025] 図7~図9は後者の例を示すもので、図 7、図8の両図とも上下基板SUB1、SUB2の切断 後を、図9は切断前を表しており、LNは両基板の切断 前の縁を、CT1とCT2はそれぞれ基板SUB1、S UB2の切断すべき位置を示す。いずれの場合も、完成 状態では外部接続端子群Tg, Td (添字路) が存在す る (図で上下辺と左辺の) 部分はそれらを露出するよう 20 に上側基板SUB2の大きさが下側基板SUB1よりも 内側に制限されている。

【0026】端子群Tg, Tdはそれぞれ後述する走杏 回路接続用端子GTM、映像信号回路接続用端子DTM とそれらの引出配線部を集積回路チップCHIが搭載さ れたテープキャリアパッケージTCP (図19、図2 0) の単位に複数本まとめて名付けたものである。各群 のマトリクス部から外部接続端子部に至るまでの引出配 線は、両端に近づくにつれ傾斜している。これは、パッ ける接続端子ピッチに表示パネルPNLの端子DTM. GTMを合わせるためである。

【0027】透明ガラス基板SUB1、SUB2の間に はその縁に沿って、液晶封入口INJを除き、液晶LC を封止するようにシールパターンSLが形成される。シ 一ル材は例えばエポキシ樹脂から成る。上部透明ガラス 基板SUB2側の共通透明画素電極ITO2は、少なく とも一箇所において、本実施例ではパネルの4角で銀べ 一スト材AGPによって下部透明ガラス基板SUB1側 に形成されたその引出配線INTに接続されている。 【0028】この引出配線INTは後述するゲート端子 GTM、ドレイン端子DTMと同一製造工程で形成され る。配向膜ORII、ORI2、透明画素電板ITO 共通透明面素電板ITO2、それぞれの層は、シー ルパターンSLの内側に形成される。偏光板POL1、 POL 2はそれぞれ下部透明ガラス基板SUB1、上部 透明ガラス基板SUB2の外側の表面に形成されてい る。液晶LCは液晶分子の向きを設定する下部配向膜O RI1と上部配向膜ORI2との間でシールパターンS しで仕切られた領域に封入されている。

【0029】下部配向膜ORI1は下部透明ガラス基板 SUB1側の保護膜PSV1の上部に形成される。この 液晶表示装置は、下部透明ガラス基板SUB1側、上部 透明ガラス基板SUB2側で別個に種々の層を積み重 ね、シールパターンSLを基板SUB2側に形成し、下 部透明ガラス基板SUB1と上部透明ガラス基板SIIR 2 とを重ね合わせ、シール材 S L の閉口部 I N J から波 晶LCを注入し、注入ロINJをエポキシ樹脂などで封 止し、上下基板を切断することによって組み立てられ

【0030】次に、図4、図5に戻り、TFT基板SU B1側の構成を詳しく説明する。薄膜トランジスタTF Tは、ゲート電極GTに正のパイアスを印加すると、ソ ースードレイン間のチャネル抵抗が小さくなり、パイア スを零にすると、チャネル抵抗は大きくなるように動作 する。各画素には複数 (2つ) の薄膜トランジスタTF T1、TFT2が冗長して設けられる。薄膜トランジス タTFT1、TFT2のそれぞれは、実質的に同一サイ ズ (チャネル長、チャネル幅が同じ) で構成され、ゲー ト電板GT、ゲート絶縁膜GI、i型(真性、intrinsi

c、薬電型決定不純物がドープされていない) 非晶質シ リコン (Si) からなる i 型半導体層 AS、一対のソー ス電極SD1、ドレイン電極SD2を有す。

【0031】なお、ソース、ドレインは本来その間のバ イアス極性によって決まるもので、この液晶表示装置の 回路ではその極性は動作中反転するので、ソース、ドレ インは動作中入れ替わると理解されたい。しかし、以下 の説明では、便宜上一方をソース、他方をドレインと固 定して表現する。ゲート電極GTは走査信号線GLから ケージTCPの配列ピッチ及び各パッケージTCPにお 30 垂直方向に突出する形状で構成されている(T字形状に 分岐されている)。ゲート電極GTは薄膜トランジスタ TFT1、TFT2のそれぞれの能動領域を越えるよう 突出している。

> 【0032】薄膜トランジスタTFT1、TFT2のそ れぞれのゲート電極GTは、一体に (共通のゲート電極 として) 構成されており、走査信号線GLに連続して形 成されている。本例では、ゲート電標GTは、単層の第 2 導電膜g2で形成されている。第2導電膜g2として は例えばスパッタで形成されたアルミニウム (A1) 膜 40 が用いられ、その上にはAlの陽極酸化膜AOFが設け

> 【0033】このゲート電板GTはi型半端体層ASを 完全に覆うよう(下方からみて)それより大き目に形成 され、i型半導体層ASに外光やバックライト光が当た らないよう工夫されている。走査信号線GLは第2導電 膜ョ2で構成されている。この走査信号線GLの第2導 電膜g2はゲート電板GTの第2導電膜g2と同一製造 工程で形成され、かつ一体に構成されている。 また、 走 査信号線GL上にもAIの陽極酸化膜AOFが設けられ 50 ている。

【0034】絶縁膜GIは、薄膜トランジスタTFT 1、TFT2において、ゲート電板GTと共に半導体層 ASに電界を与えるためのゲート絶縁膜として使用され る。絶縁膜GIはゲート電極GTおよび走査信号線GL の上層に形成されている。絶縁膜GIとしては例えばブ ラズマCVDで形成された窒化シリコン膜が選ばれ、1 200~2700人の厚さに(本実施例では、2000 A程度)形成される。ゲート絶縁膜G!は図9に示すよ うに、マトリクス部ARの全体を囲むように形成され、 周辺部は外部接続端子DTM、GTMを露出するよう除 10 プカバーレッジを良くする) 働きがある。 去されている。絶縁膜G「は走杏信号線GI」と映像信号 線DLの電気的絶縁にも寄与している。

【0035】 i型半導体層ASは、本例では薄膜トラン ジスタTFT1、TFT2のそれぞれに独立した鳥とな るよう形成され、非晶質シリコンで、200~2200 Aの厚さに (ここでは、2000A程度の膜厚) で形成 される。層 d 0 はオーミックコンタクト用のリン (P) をドープしたN(+)型非晶質シリコン半導体層であり、 下側にi型半導体層ASが存在し、上側に進電層d2 (d3) が存在するところのみに残されている。

【0036】i型半導体層ASは走査信号線GLと映像 信号線DLとの交差部 (クロスオーバ部) の両者間にも 設けられている。この交差部の i 型半導体層ASは交差 部における走査信号線GLと映像信号線DLとの短絡を 低減する。また、透明画素電板 I T O 1 は液晶表示部の 画素電極の一方を構成する。この透明画素電極ITO1 は薄膜トランジスタTFT1のソース電板SD1および 薄膜トランジスタTFT2のソース電板SD1の両方に 接続されている。このため、薄膜トランジスタTFT 陥が副作用をもたらす場合はレーザ光等によって適切な

箇所を切断し、そうでない場合は他方の薄膜トランジス

夕が正常に動作しているので放置すれば良い。 【0037】透明画素電極 ITO1は第1導電膜 d1に よって構成されており、この第1導面線d1はスパッタ リングで形成された透明導電膜 (Indium-Tin-Oxide I TO:ネサ膜) からなり、1000~2000Aの原さ に (ここでは、1400 A程度の膜厚) 形成される。ソ ース電板SD1、ドレイン電板SD2のそれぞれは、N (+)型半導体層d0に接触する第2導電離d2とその40 上に形成された第3導電膜d3とから構成されている。 【0038】第2導電膜d2はスパッタで形成したクロ ム (Cr) 膜を用い、500~1000Aの風さに(こ こでは、600Å程度) で形成される。Cr 際は膨厚を 厚く形成するとストレスが大きくなるので、2000人 程度の膜厚を越えない範囲で形成する。Cr膜はN (+) 型半導体層 d 0 との接着性を良好にし、第3 導電

膜d3のA|がN(+)型半導体層d0に拡散すること を防止する (いわゆるバリア層の) 目的で使用される。

点金属(Mo、Ti、Ta、W)膜、高融点金属シリサ イド (MoSiz, TiSiz, TaSiz, WSiz) 版 を用いてもよい。第3導電膜d3はA1のスパッタリン グで3000~5000Åの厚さに(本実施例では、4 0 0 0 Å程度) 形成される。A 1 膜はC r 膜に比べてス トレスが小さく、厚い膜厚に形成することが可能で、ソ 一ス電板SD1、ドレイン電板SD2および映像信号線 DLの抵抗値を低減したり、ゲート電極GTや i 型半道 体層ASに起因する段差乗り越えを確実にする (ステッ

8

【0040】第2導電膜d2、第3導電膜d3を同じマ スクパターンでパターニングした後、同じマスクを用い て、あるいは第2導電膜d2、第3導電膜d3をマスク として、N (+)型半導体層d0が除去される。つま り、 i 型半導体層AS上に残っていたN (+) 型半導体 層d0は第2導電膜d2、第3導電膜d3以外の部分が セルフアラインで除去される。このとき、N (+) 型半 導体層 d 0 はその厚さ分は全て除去されるようエッチン グされるので、i型半導体層ASも若干その表面部分が 20 エッチングされるが、その程度はエッチング時間で制御 すればよい.

[0041] 映像信号線DLはソース電極SD1、ドレ イン電極SD2と同層の第2導電膜d2、第3導電膜d 3で構成されている。薄膜トランジスタTFTお上が満 明画素電極 I TO1上には保護膜PSV1が設けられて いる。この保護膜PSV1は主に薄膜トランジスタTF Tを湿気等から保護するために形成されており、透明性 が高くしかも耐湿性の良いものを使用する。保護膜PS V 1はたとえばプラズマCVD装置で形成した酸化シリ TFT2のうちの1つに欠陥が発生しても、その欠 30 コン膜や窒化シリコン膜で形成されており、1μm程度 の膜厚で形成する。

> 【0042】保護膜PSV1は図5に示すように、マト リクス部ARの全体を囲むように形成され、周辺部は外 部接続端子DTM、GTMを露出するよう除去され、ま た上基板側SUB2の共通電板COMを下側基板SUB 1の外部接続端子接続用引出配線 INTに銀ペーストA GPで接続する部分も除去されている。保護膜PSV1 とゲート絶縁膜GIの厚さ関係に関しては、前者は保護 効果を考え厚くされ、後者はトランジスタの相互コンダ クタンスgmを薄くされる。従って図9に示すように、 保護効果の高い保護膜PSV1は周辺部もできるだけ広 い範囲に亘って保護するようゲート絶縁膜GIよりも大 きく形成されている。

【0043】上部透明ガラス基板SUB2側には、外部 光又はバックライト光がi型半導体層ASに入射しない よう遮光膜BMが設けられている。図4に示す遮光膜B Mの閉じた多角形の輪郭線は、その内側が遮光障BMが 形成されない開口を示している。遮光膜BMは光に対す る遮蔽性が高いたとえばアルミニウム膜やクロム膜等で 【0039】第2導電膜d2として、Cr膜の他に高融 50 形成されており、本実施例ではクロム膜がスパッタリン グで1300Å程度の厚さに形成される。

100441 能って、薄膜トランジスタTFT1、TFT2のi型単帯体層ASはL:下にある遮光膜りMおよび大き目のゲート電振GTによってサンドイッチにされ、外部の自然光やバックライト光が当たらなくなる。 進光 膜BMは各国者の周囲に格子状に形成され(いわゆるブラックマトリクス)、この格子で1 画素の育動表で開かが世光膜BMによってはっきりとし、コントラストが向上する。 つまり、意光膜BMは1型半導体層ASに対する遊光とブラックマトリクスとの2つの機能をもつ。

[00 45] 透明雨楽電機 ITO1のラピング方向の根本側のエッジ部分 (図 4七下部分) も近光鏡 B Mによって遮光されているので、上途部分にドインが発生したとしても、ドメインが見えないので、表示特性が多化することはない。 遠光鏡 B B M は図8 に示すように同辺部にも顔縁代に形成され、そのパターンはドット状と複数の間口を関けた図4 に示すように、シール部の11に示すように、シール部の12 にかり側に延長され、パソ 20 コン等の実装機に延防する反射光等の離れ光がマトリク 20 ボビストラル 20 であた。 のの 2 であた。 2

[0046]カラーフィルタドILは編集に対向する位 窓に赤、緑、青の繰り返しでストライブ状に形成され る。カラーフィルタドILは透明画素電版ITO1の全 でを覆うように大き目に形成され、遮光版BMはカラー フィルタドILおよび透明画素電版ITO1の用象部より内倒 に形成されている。

【0047】カラーフィルシドILは次のように形成することができる。まず、上部透明ガラス基板SUB2の表面にアウリル系樹脂寺の染色基材を形成し、フォトリソグラフィ技術で赤色スイルシ形成類域以外の染色基材を除され、固くない。 型理を施し、赤色フィルシドを形成が成り、一部で、同様な工程を施すことによって、緑色フィルタG、青色フィルタタを指水を施する。

[0048] 保護限PSV2はカラーフィルタF1Lの 染料が電温しに漏れることを防止するめに設けられ ている、保護膜PSV2はたとえばアタリル樹脂、エポ キシ樹脂等の適明樹脂材料で形成されている。共適透明 画素電監 ITO2は、下路透明ガラス基板SUB1傾に 画素でとに設けられた透明囲素電板ITO1と共適元 玻路LCの光学的広状態は各回素電板ITO1と共適元 明画素電板ITO2との間の電位差(電界)に広るして 変化する。この共通透明画業種版ITO2とははエシ電 化Voomが即加れるとも「た様かよれている、未実体極極 では、コモン電圧 Vcomは映像信号線DLに印加される 最小レベルの駅動電圧 V dminと最大レベルの駅動電圧 V dminとの中間直流電位に設定されるが、映像信号部 動回路で使用される集積回路の電源電圧を約半分に低減 したい場合は、交流電圧を印加すれば良い。なお、共通 透明胸系電源 I TO 2 の平面形状は図8、図9 を参照さ れたい。

> 【0050】保持管量業子Caddは走途信号線CLの第 2等電膜 2 の幅を広げた部分に形成されている。な 3、映像信号線DLと交差する部分の第2等環境とは 映像信号線DLとの短絡の確率を小さくするため細くさ れている。保持音量素子Caddの電像PL1の投差解と よいて透明囲業を観してO1分解像しても、その段差を またがるように形成された第2等電膜 d 2 および第3等 環膜 d 3 で構成された馬領域によってその不良は補償された

[0051] 図12は表示マトリクスの走査信号線GI からその外部接続端子GTMまでの接続構造を示す図で あり、(A) は平面であり (B) は (A) のB-B切断 線における断面を示している。なお、同図は図9下方付 近に対応し、斜め配線の部分は便宜状一直線状で表し た。AOは写真処理用のマスクパターン、言い換えれば 選択的陽極酸化のホトレジストパターンである。従っ て、このホトレジストは陽極酸化後除去され、図に示す パターンAOは完成品としては残らないが、ゲート配線 GLには断面図に示すように酸化膜AOFが選択的に形 成されるのでその軌跡が残る。平面図において、ホトレ ジストの境界線AOを基準にして左側はレジストで覆い 陽極酸化をしない領域、右側はレジストから露出され陽 40 極酸化される領域である。陽極酸化されたAL層g2は 表面にその酸化物Al,O,膜AOFが形成され下方の導 電部は体積が減少する。勿論、陽極酸化はその蕁電部が 残るように適切な時間、電圧などを設定して行われる。 マスクパターンAOは走査線GLに単一の直線では交差 せず、クランク状に折れ曲がって交差させている。

画素ごとに設けられた透明開業電積 I TO 1 に対向し、 接触L Cの光学的大規則は今間素準積 I TO 1 とよ適遇 明開業電積 I TO 2 との間の電位差 (電界) に広答して 変化する。この共通透明開業電積 I TO 2 にはエモン電 任 Vousが同期されるように構成されている。本実施例 50 わらを複数を変数に実れた機反することにより、そ 任 Vousが同期されるように構成されている。本実施例 50 わらを複数を変数に実れた機反することにより、そ スカの発生を防ぎつつ、断線の確率や導電率の機軒を最 低限に押さえる狙いである。従って、本例では櫛の根本 に相当する部分もマスクAOに沿ってずらしている。

【0053】ゲート端子GTMは酸化珪素SIO層と接 着性が良くA1等よりも耐電触性の高いCr層g1と、 更にその表面を保護し画素電極 I TO1と同レベル (同 層、同時形成)の透明導電層 d 1 とで構成されている。 なお、ゲート絶縁膜GI上及びその側面部に形成された 導電層 d 2 及び d 3 は、導電層 d 3 や d 2 のエッチング 時ピンホール等が原因で導電層g2やg1が一緒にエッ 10 い部分には層g2が存在しないのでこのパターンは直接 チングされないようその領域をホトレジストで覆ってい た結果として残っているものである。又、ゲート締経牒 G I を乗り越えて右方向に延長された I T O 層 4 1 は同 様な対策を更に万全とさせたものである。

【0054】平面図において、ゲート絶縁膜G」はその 境界線よりも右側に、保護膜PSV1もその境界線より も右側に形成されており、左端に位置する端子部GTM はそれらから露出し外部回路との電気的接触ができるよ うになっている。図では、ゲート線GLとゲート罐子の 一つの対のみが示されているが、実際はこのような対が 20 図9に示すように上下に複数本並べられ端子群Tg (図 8、図9)が構成され、ゲート端子の左端は、製造過程 では、基板の切断領域CT1を越えて延長され配線SH gによって短絡される。製造過程におけるこのような短 絡線SHgは陽極化成時の給電と、配向膜ORI1のラ ビング時等の静電破壊防止に役立つ。

【0055】図13は映像信号線DLからその外部接続 端子DTMまでの接続を示す図であり、(A) はその平 面を示し、(B) は (A) のB-B切断線における断面 を示す。なお、同図は図9右上付近に対応し、図面の向 30 きは便宜上変えてあるが右端方向が基板SUB1の上端 部(又は下端部)に該当する。TSTdは検査端子であ りここには外部回路は接続されないが、プローブ針等を 接触できるよう配線部より幅が広げられている。同様 に、ドレイン囃子DTMも外部回路との接続ができるよ う配線部より幅が広げられている。検査端子TSTdと 外部接続ドレイン端子DTMは上下方向に千鳥状に複数 交互に配列され、検査端子TSTdは図に示すとおり基 板SUB1の端部に到達することなく終端しているが、 ドレイン端子DTMは、図5に示すように端子群Td (添字省略)を構成し基板SUB1の切断線CT1を減 えて更に延長され、製造過程中は静電破壊防止のためそ の全てが互いに配線SHdによって短絡される。

【0056】検査端子TSTdが存在する映像信号線D Lのマトリクスを挟んで反対側にはドレイン接続端子が 接続され、逆にドレイン接続端子DTMが存在する映像 信号線DLのマトリクスを挟んで反対側には検査端子が 接続される。ドレイン接続端子DTMは前述したゲート 端子GTMと同様な理由でCr層g1及びITO層d1 部分で映像信号線DLと接続されている。ゲート絶縁際 GIの端部上に形成された半導体層ASはゲート絶縁膜 GIの縁をテーパ状にエッチングするためのものであ

【0057】端子DTM上では外部回路との接続を行う ため保護膜PSV1は勿論のこと取り除かれている。A ○は前述した陽極酸化マスクでありその境界線はマトリ クス全体をを大きく囲むように形成され、図ではその暗 界線から左側がマスクで覆われるが、この図で覆われな は関係しない。

【0058】マトリクス部からドレイン端子部DTMま での引出配線は図10の(C)部にも示されるように、 ドレイン端子部DTMと同じレベルの層d1,g1のす ぐ上に映像信号線DLと同じレベルの層d2, d3がシ ールパターンSLの途中まで積層された構造になってい るが、これは断線の確率を最小限に押さえ、電触し易い A I 層d 3 を保護隊 P S V 1 やシールパターンS L でで きるだけ保護する狙いである。

【0059】表示マトリクス部の等価回路とその周辺回 路の結線図を図14に示す。同図は回路図ではあるが、 実際の幾何学的配置に対応して描かれている。ARは複 数の画素を二次元状に配列したマトリクス・アレイであ る。図中、Xは映像信号線DLを意味し、添字G、Bお よびRがそれぞれ級、青および赤画素に対応して付加さ れている。Yは走査信号線GLを意味し、添字1.2. 3, …, endは走査タイミングの順序に従って付加され ている。

【0060】映像信号線 X (添字省略) は交互に上側 (または奇数) 映像信号駆動回路He、下側(または偶 数)映像信号駆動回路 Hoに接続されている。また、走 査信号線Υ(氯字省略)は垂直走査回路∨に接続されて いる。SUPは1つの電圧源から複数の分圧した安定化 された電圧源を得るための電源回路やホスト(上位演算 処理装置)からのCRT(詮棒線管)用の情報をTRT 液晶表示装置用の情報に交換する同路を含む同路であ

【0061】保持容量素子Caddは、薄膜トランジスタ TFTがスイッチングするとき、中点電位 (画素電極電 40 位) Vicに対するゲート電位変化 △Vgの影響を低減す るように働く。この様子を式で表すと、次のようにな る。

 $\triangle VIc = \{Cgs/(Cgs+Cadd+Cpix)\} \times \triangle Vg$ ここで、Cgsは薄膜トランジスタTFTのゲート電極G Tとソース電板SD1との間に形成される寄生容量、C pixは透明画素電橋 I T O 1 (PIX) と共通透明画素 電板ITO2 (COM) との間に形成される容量、AV lcは△Vgによる画素電極電位の変化分を表わす。この 変化分AVIcは液晶LCに加わる直流成分の原因となる の2層で形成されており、ゲート絶縁膜GIを除去した 50 が、保持容量Caddを大きくすればする程、その値を小

さくすることができる.

[0062] また、保持容量素子Caddは放電時間を長 くする作用もあり、薄膜トランジスタTFTがオフした 後の映像情報を長く蓄積する。液晶LCに印加される直 流成分の低減は、液晶LCの寿命を向上し、液晶表示画 面の切り替え時に前の画像が残るいわゆる焼き付きを低 減することができる。前述したように、ゲート電極GT はi型半導体層ASを完全に覆うよう大きくされている 分、ソース電極SD1、ドレイン電極SD2とのオーバ ラップ面積が増え、従って寄生容量Cgsが大きくなり、 10 工程C、図15 中点電位Vlcはゲート(走査)信号Vgの影響を受け易 くなるという逆効果が生じる。しかし、保持容量素子C addを設けることによりこのデメリットも解消すること ができる.

【0063】保持容量素子Caddの保持容量は、画素の 書込特性から、液晶容量 Cpixに対して4~8倍(4・ Cpix < Cadd < 8 · Cpix) 、寄生容量Cgsに対して8 ~32倍 (8 · Cgs < Cadd < 32 · Cgs) 程度の値に 設定する。保持容量電極線としてのみ使用される初段の 走査信号線GL (Y。) は共通透明画素電板 1 T O 2 (Vcom) と同じ電位にする。図9の例では、初段の走

査信号線は端子GT0、引出線INT、端子DT0及び 外部配線を通じて共通電極COMに短絡される。或い は、初段の保持容量電極線 Ye は最終段の走査信号線 Ye ndに接続、Vcom以外の直流電位点(交流接地点)に接 続するかまたは垂直走査回路 V から1つ余分に走査パル スY,を受けるように接続してもよい。

【0064】つぎに、上述した液晶表示装置の基板SU B1側の製造方法について図15~図17を参照して説 であり、左側は図5に示す画素部分、右側は図12に示 すゲート端子付近の断面形状でみた加工の流れを示す。 また、工程Dを除き工程A~工程Iは各写真処理に対応 して区分けしたもので、各工程のいずれの断面図も写真 処理後の加工が終わりフォトレジストを除去した段階を 示している。

【0065】なお、写真処理とは本説明ではフォトレジ ストの盤布からマスクを使用した選択露光を経てそれを 現像するまでの一連の作業を示すものとし、繰返しの説 明は避ける。以下区分けした工程に従って説明する。 工程A、図15

7059ガラス(商品名)からなる下部透明ガラス基板 SUB1の両面に酸化シリコン膜SIOをディップ処理 により設けたのち、500℃、60分間のベークを行な う。下部透明ガラス基板SUB1上に膜厚が1100A のクロムからなる第1導電膜 g1をスパッタリングによ り設け、写真処理後、エッチング液として硝酸第2セリ ウムアンモニウム溶液で第1導電膜g1を選択的にエッ チングする。それによって、ゲート端子GTM、ドレイ スラインSHg、ドレイン端子DTMを短絡するバスラ インSHd、陽極酸化バスラインSHgに接続された陽 極酸化パッド(図示せず)を形成する。

【0066】工程B、図15

膜厚が2800AのAl-Pd、Al-Si、Al-S i-Ti、Al-Si-Cu等からなる第2導電膜g2 をスパッタリングにより設ける。写真処理後、リン酸と 硝酸と水酢酸との混酸波で第2導電膜 g 2 を選択的にエ ッチングする。

写真処理後(前述した陽極酸化マスクA〇形成後)、3 %酒石酸をアンモニアによりPH6. 25±0、05に 調整した溶液をエチレングリコール液で1:9に稀釈し た液からなる陽極酸化波中に基板SUB1を浸漬し、化 成電流密度が0.5mA/cm になるように調整する (定電流化成)。次に所定のA 1, O, 膜厚が得られるの に必要な化成準圧125Vに塗するまで陽極酸化を行 う。その後、この状態で数10分保持することが望まし い(定電圧化成)。これは均一な A 1, O, 膜を得る上で 20 大事なことである。それによって、導電膜g2を陽極酸 化され、走査信号線GL、ゲート電板GTおよび電極P L1上に膜厚が1800Åの腸極酸化膜AOFが形成さ

【0067】工程D、図16

れる。

プラズマCVD装置にアンモニアガス、シランガス、窒 素ガスを導入して、膜厚が200人の窒化Si腱を設 け、プラズマCVD装置にシランガス、水素ガスを導入 して、膜厚が2000Aのi型非晶質Si膜を設けたの ち、プラズマCVD装置に水素ガス、ホスフィンガスを 明する。なお同図において、中央の文字は工程名の略称 30 導入して、喚厚が300AのN(+)型非晶質Si膜を

(0068) T程E. 図16

写真処理後、ドライエッチングガスとしてSF。、CC 1,を使用してN(+)型非晶質Si膜、i型非晶質S i膜を選択的にエッチングすることにより、i型半導体 層ASの島を形成する。

工程F、図16

写真処理後、ドライエッチングガスとしてSF、を使用 して、窒化Si膜を選択的にエッチングする。 40 [0069] 工程G、図17

膜厚が1400AのITO膜からなる第1導電膜d1を スパッタリングにより設ける。写真処理後、エッチング 液として塩酸と硝酸との混酸液で第1導電膜 d 1 を選択 的にエッチングすることにより、ゲート端子GTM、ド レイン端子DTMの最上層および透明画素電極 ITO 1 を形成する。

【0070】工程H、図17

膜厚が600人のCェからなる第2導電膜は2をスパッ タリングにより設け、さらに胰厚が4000AのA1-ン端子DTM、ゲート端子GTMを接続する陽極酸化パ 50 Pd、AI-Si、AI-Si-Ti、AI-Si-C

u等からなる第3導電膜d3をスパッタリングにより設 ける。写真処理後、第3導電膜d3を工程Bと同様な波 でエッチングし、第2導電膜d2を工程Aと同様な液で エッチングし、映像信号線DL、ソース電極SD1.ド レイン電極SD2を形成する。つぎに、ドライエッチン グ装置にCC1,、SF,を進入して、N(+) 型非品質 SI膜をエッチングすることにより、ソースとドレイン 間のN(+)型半導体層d0を選択的に除去する。

[0071] 工程1、図17

素ガスを導入して、膜厚が1μmの窒化Si膜を設け る。写真処理後、ドライエッチングガスとしてSFLを 使用した写真触刻技術で室化S|膜を選択的にエッチン グすることによって、保護膜 PSV1を形成する。

【0072】図18は、図7等に示した表示パネルPN しに映像信号駆動回路He、Hoと垂直走査回路Vを接 続した状態を示す上面図である。CHIは表示パネルP NLを駆動させる駆動ICチップ(下側の3個は垂直走 査国路側の駆動ICチップ、左右の6個ずつは映像信号 駆動回路側の駆動ICチップ)である。

【0073】TCPは図19、図20で後述するように 駆動用ICチップCHIがテープ・オートメイティド・ ボンディング法(TAB)により実装されたテープキャ リアパッケージ、PCB1は上配TCPやコンデンサC DS等が実装された駆動回路基板で、3つに分割されて いる。FGPはフレームグランドバッドであり、シール ドケースSHDに切り込んで設けられたパネ状の破片F Gが半田付けされる。

【0074】FCは下側の駆動回路基板PCB1と左側 の駆動回路基板PCB1. および下側の駆動回路基板P 30 CB1と右側の駆動回路基板PCB1とを電気的に接続 するフラットケーブルである。フラットケーブルFCと しては図に示すように、複数のリード線(りん青銅の素 材にSn鍍金を施したもの)をストライプ状のポリエチ レン層とポリビニルアルコール層とでサンドイッチして 支持したものを使用する。

【0075】図19は走査信号駆動回路Vや映像信号駆 動回路He, Hoを構成する、集積回路チップCHIが フレキシブル配線基板に搭載されたテープキャリアパッ ケージTCPの断面構造を示す図であり、図22はそれ 40 を液晶表示パネルの、本例では映像信号回路用端子DT Mに接続した状態を示す要部断面図である。同図におい て、TTBは集積回路CH1の入力端子・配線部であ り、TTMは集積回路CHIの出力端子・配線部であ

り、例えばС uから成り、それぞれの内側の先端部 (通 称インナーリード)には集積回路CHIのボンディング パッドPADがいわゆるフェースダウンボンディング法 により接続される。

【0076】端子TTB. TTMの外側の先端部 (浦称 アウターリード) はそれぞれ半導体集積回路チップCH 50

Iの入力及び出力に対応し、半田付け等によりCRT/ TFT変換回路・電源回路SUPに、異方性導電離AC Fによって液晶表示パネルPN1、に接続される。 パッケ ージTCPは、その先端部がパネルPNL側の接続端子 DTMを露出した保護膜PSV1を覆うようにパネルに 接続されており、従って、外部接続輩子DTM (GT M) は保護膜PSV1かパッケージTCPの少なくとも 一方で覆われるので電触に対して強くなる。

【0077】BF1はポリイミド等からなるベースフィ プラズマCVD装置にアンモニアガス、シランガス、空 10 ルムであり、SRSは半田付けの際半田が余計なところ へつかないようにマスクするためのソルダレジスト酸で ある。シールパターンSLの外側の上下ガラス基板の隙 間は洗浄後エポキシ樹脂EPX等により保護され、パッ ケージTCPと上側基板SUB2の間には更にシリコー ン樹脂SILが充填され保護が多重化されている。 【0078】中間フレームMFRに保持・収納される液

> 晶表示部LCDの駆動回路基板PCB2は、図20に示 すように、上字形をしており、IC、コンデンサ、抵抗 等の電子部品が搭載されている。この駆動回路某板PC 20 B 2 には、1 つの電圧源から複数の分圧した安定化され

た電圧源を得るための電源回路や、ホスト(上位演算机 理装置) からのCRT (陰極線管) 用の情報をTFT液 晶表示装置用の情報に変換する同路を含む同路SUPが 搭載されている。 【0079】C」は外部と接続される図示しないコネク

タが接続されるコネクタ接続部である。 駆動回路基板 P CB2とインバー夕回路基板PCB3とはバックライト ケーブルにより中間フレームMFRに設けたコネクタ穴 を介して電気的に接続される。 駆動回路基板PCB1と

駆動回路基板PCB2とは折り曲げ可能なフラットケー ブルFCにより電気的に接続されている。組立て時、駆 動回路基板 P C B 2 は、フラットケーブルF C を180° 折り曲げることにより駆動回路基板PCB1の車側に重 ねられ、中間フレームMFRの所定の凹部に嵌合され

【0080】上記の液晶表示装置に前記したパックライ ト構造体を適用することにより、有効領域の全域で均一 な輝度分布を得ることができる。

[0081]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 冷陰極管から直接反射板に反射して被晶表示板に光を指 向させるための導光体ユニットの位置規制を確実に行う ことができ、部品点数を削減し、作業時間が短縮される と共に、薄型化を図った液晶表示装置を提供することが できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による被品表示装置の第1 事施領を説明 するパックライト構造体部分の平面図である。

【図2】図1のA-A'線に沿った断面図である。 【図3】本発明による液晶表示装置の第2実施例を説明 するバックライト構造体部分の図2と同様の新面図である。

【図4】本発明が適用されるアクティブ・マトリックス 方式のカラー液晶表示装置の液晶表示部の一個素とその 周辺を示す要部平面図である。

【図5】図6の3-3切断線における1画素とその周辺を示す断面図である。

【図6】図6の4-4切断線における付加容量Caddoの断面図である。

[図7] 表示パネルのマトリクス周辺部の構成を説明す [0] るための平面図である。 「図8] 図9の周辺値をやる時間 | 面に目体的に説明す

【図8】図9の周辺部をやや誇張し更に具体的に説明す るためのパネル平面図である。

【図9】上下基板の電気的接続部を含む表示パネルの角 部の拡大平面図である。

【図10】マトリクスの画素部を中央に、両側にパネル 角付近と映像信号端子部付近を示す物面図である。

【図11】左側に走査信号端子、右側に外部接続端子の 無いパネル縁部分を示す断面図である。

【図12】ゲート端子GTMとゲート配線GLの接続部 20 近辺を示す平面と断面の図である。

近辺を示す平面と断面の図である。 【図13】ドレイン端子DTMと映像信号線DLとの接

【図14】アクティブ・マトリックス方式のカラー液晶 表示装置のマトリクス部とその周辺を含む回路図であ る。

続部付近を示す平面と断面の図である。

[図15] 基板SUB1側の工程A~Cの製造工程を示す画素部とゲート端子部の断面図のフローチャートである。

【図16】基板SUB1側の工程D~Fの製造工程を示す画素部とゲート端子部の断面図のフローチャートである。

【図17】基板SUB1側の工程G~1の製造工程を示す画素部とゲート端子部の断面図のフローチャートである。

【図18】液晶表示パネルに周辺の駆動回路を実装した 状態を示す上面図である。

【図19】駆動回路を構成する集積回路チップがフレキ シブル配線基板に搭載されたテープキャリアパッケージ の断面構造を示す図である。

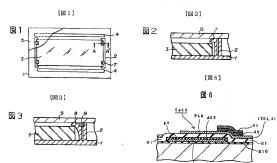
【図20】テープキャリアパッケージを液晶表示パネルの映像信号回路用端子に接続した状態を示す要部断面図である。

【図21】周辺駆動回路基板と電源回路回路基板との接 総状態を示す上面図である。

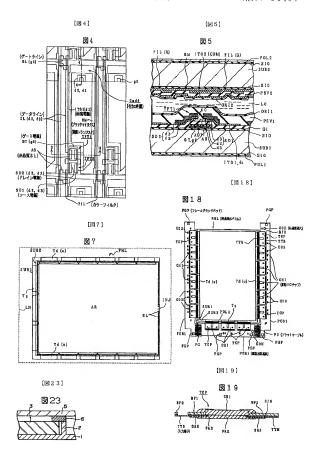
【図22】従来の導光板方式のバックライト構造体を構成する導光体ユニットの平面図である。

【図23】図22のA-A'線に沿った断面図である。 【符号の説明】

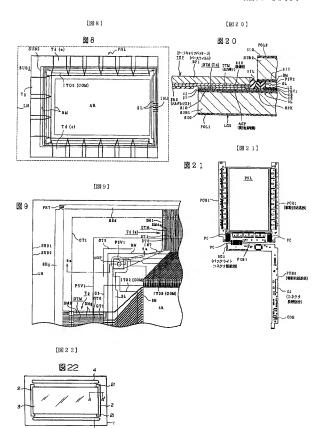
- 1 液晶表示装置の下部筐体を構成するモールド
- 2 導光体ユニットの面方向の位置を規制する機規制リ
- 3 道光体ユニット
- 4 冷陰極管
- 5 液晶表示板を実装して液晶表示装置の上部筐体を構成するフレーム部
- 7.8 縦規制リブ
- 9 接着剤。



(11) 特開平7-20464

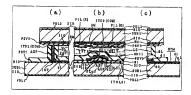


(12) 特開平7-20464

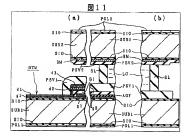


[図10]

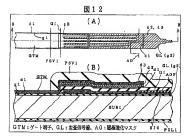
X10



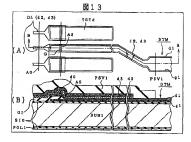
[図11]

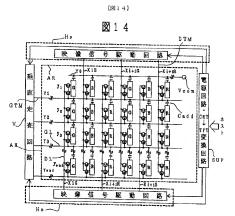


[**2**12]



[213]





(M) 15)

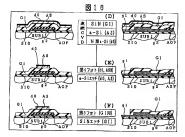
(A) 51

(C:AX-92 (51)

(C:XX-92 (51)

(C:X

【図16】



[図17]

